



vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	V_{CES}	600	V
Kollektor Dauergleichstrom DC collector current	$T_C = 75^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	15 20	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}$, $T_C = 75^\circ\text{C}$	I_{CRM}	30	A
Gesamt Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Transistor	P_{tot}	81	W
Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage		V_{GES}	± 20	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I^2t value	$V_R = 0\text{V}$, $t_p = 10\text{ms}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	34	A^2s
Isolations Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}$, $t = 1\text{min}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $I_C = I_{C,nom}$ $V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $I_C = I_{C,nom}$	V_{CESat}	-	1,95 2,20	2,55 -	V V
Gate Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $I_C = 0,4\text{ mA}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	0,08	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	0,675	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	0,06	-	nF
Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current	$V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: P. Kanschat	date of publication: 2002-12-17
approved: M. Hierholzer	revision: 2.0

vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}, V_{CC} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$t_{d,on}$	-	20	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}, V_{CC} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	t_r	-	7	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}, V_{CC} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$t_{d,off}$	-	80	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}, V_{CC} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	t_f	-	18	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse	$I_C = 15\text{ A}, V_{CC} = 300\text{ V}$ $R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, L_\sigma = 15\text{ nH}$	E_{on}	-	0,45	-	mJ
Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse	$I_C = 15\text{ A}, V_{CC} = 300\text{ V}$ $R_G = 18\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, L_\sigma = 15\text{ nH}$	E_{off}	-	0,30	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$t_P \leq 10\mu\text{sec}, V_{GE} \leq 15\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C},$ $V_{CC} = 360\text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt $	I_{SC}	-	68	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	25	-	nH
Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip	$T_c = 25^\circ\text{C}$	$R_{CC/EE}$	-	8	-	mΩ

Charakteristische Werte / characteristic values

Diode Wechselrichter / diode inverter

Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	V_F	-	1,4	2	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 300\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 300\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I_{RM}	-	36	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 300\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 300\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	Q_r	-	0,9	-	μC
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 2000\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 300\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 300\text{ V}, V_{GE} = -10\text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	E_{rec}	-	0,25	-	mJ



vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / characteristic values

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_c = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_c = 100^\circ\text{C}$, $R_{100} = 493\Omega$	$\Delta R/R$	-5	-	5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}$	P_{25}	-	-	20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp[B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$	-	3375	-	K

Thermische Eigenschaften / thermal properties

Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to case; DC	Transistor Wechsler. / transistor inverter	R_{thJC}	-	-	1,55	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	-	2,70	K/W
Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to heatsink; DC	Transistor Wechsler. / transistor inverter	R_{thJH}	-	1,90	-	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	3,20	-	K/W
	$\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/m}^2\text{K} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$					
Übergangs-Wärmewiderstand, DC thermal resistance, case to heatsink, DC	Transistor Wechsler. / transistor inverter	R_{thCH}	-	0,65	-	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	0,85	-	K/W
	$\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/m}^2\text{K} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$					
Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature		T_{vjmax}	-	-	150	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

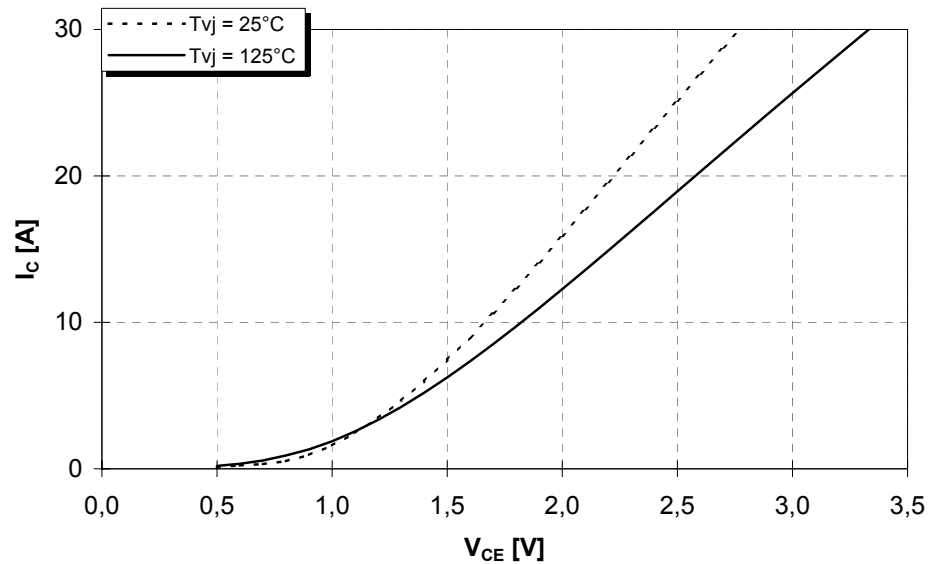
Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anpresskraft pro Feder mounting force per clamp		F	20..50	N
Gewicht weight		G	25	g
Kriechstrecke creepage distance	Anschluss - Kühlkörper terminal to heatsink		10,5	mm
	Anschluss - Anschluss terminal to terminal		5	mm
Luftstrecke clearance distance	Anschluss - Kühlkörper terminal to heatsink		9	mm
	Anschluss - Anschluss terminal to terminal		5	mm



vorläufige Daten
preliminary data

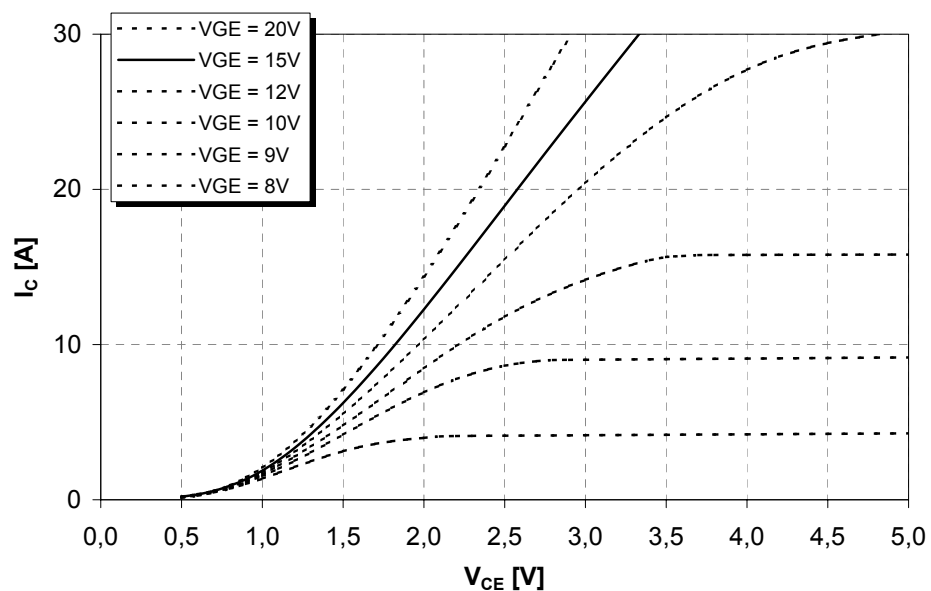
Ausgangskennlinie (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$

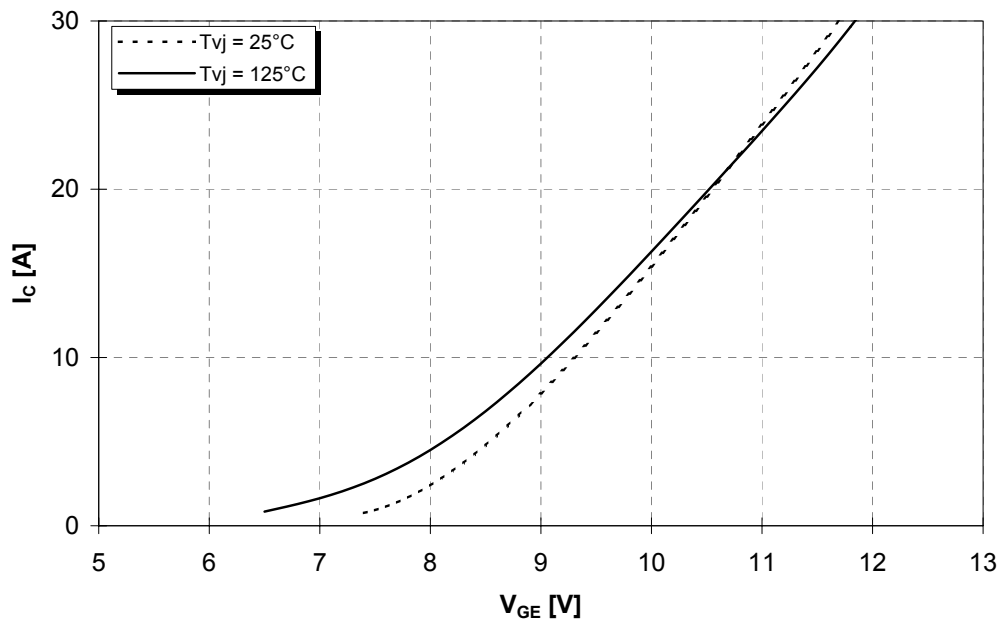




vorläufige Daten
preliminary data

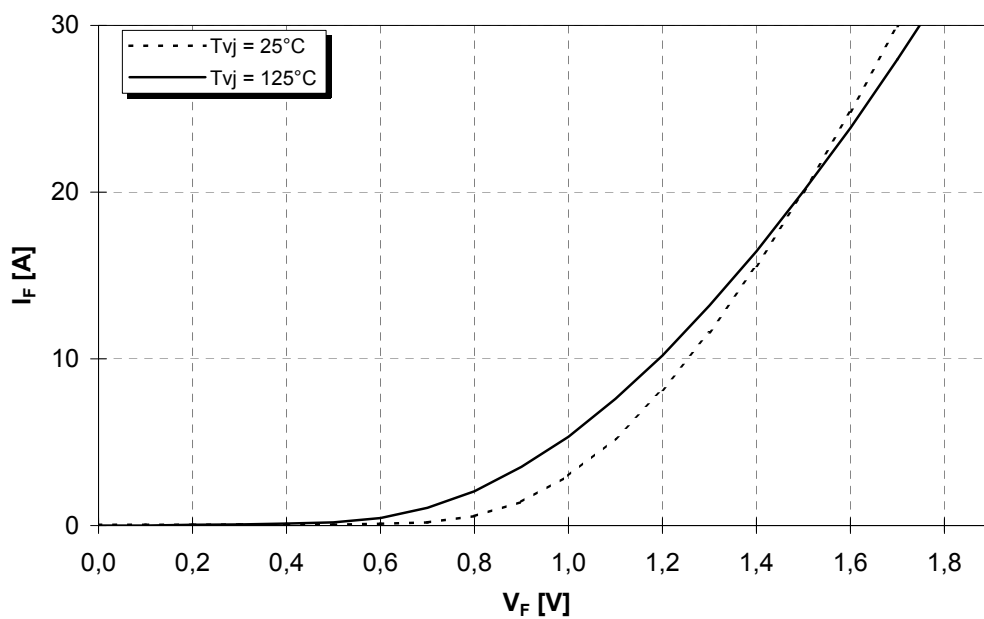
Übertragungscharakteristik (typisch)
transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch)
forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

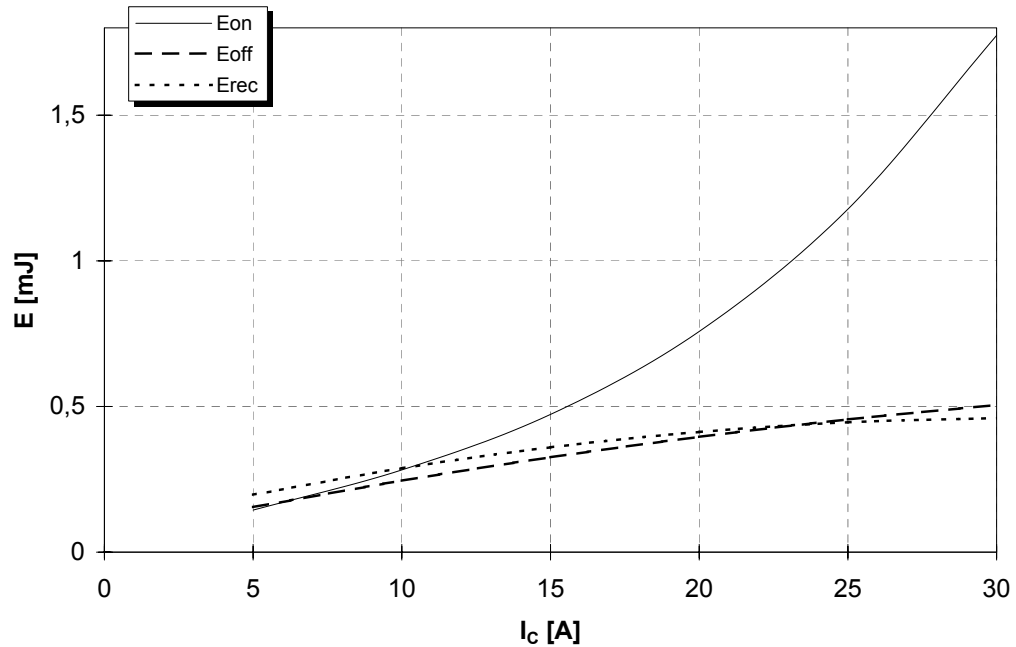




vorläufige Daten
preliminary data

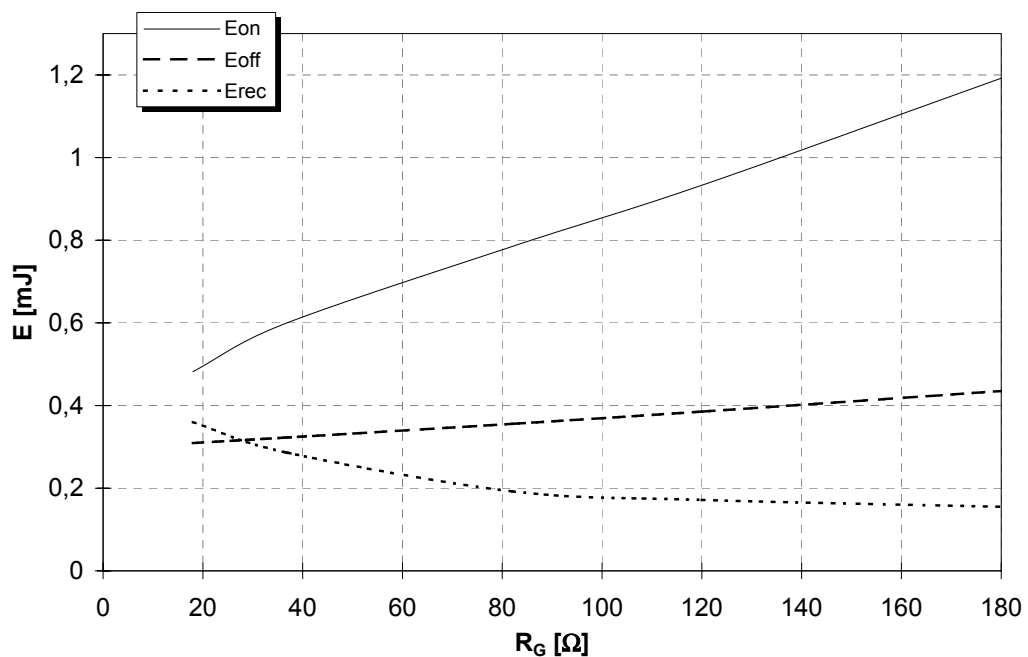
Schaltverluste (typisch) switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15V$, $R_{Gon} = R_{Goff} = 18\Omega$, $V_{CE} = 300V$, $T_{vj} = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch) switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15V$, $I_C = 15A$, $V_{CE} = 300V$, $T_{vj} = 125^\circ C$

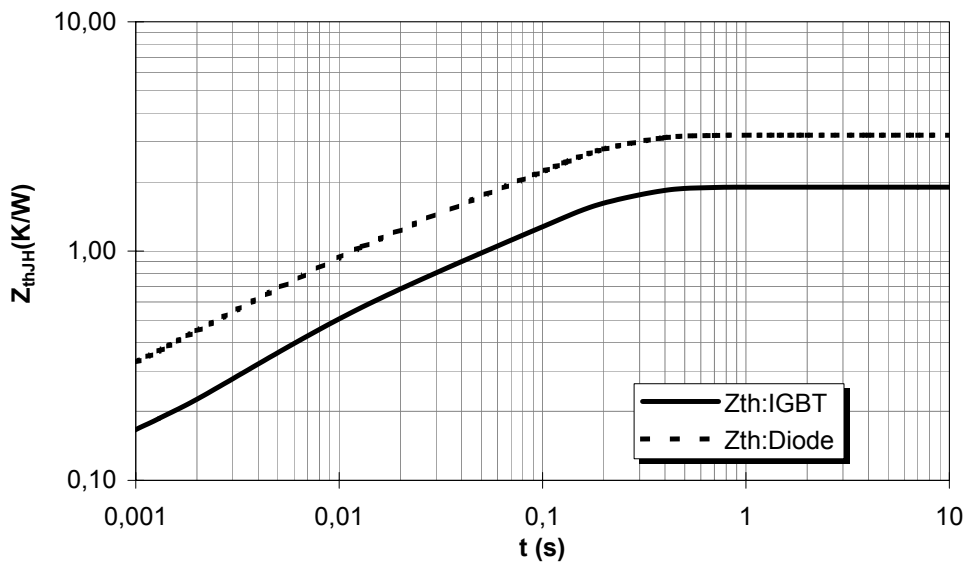




vorläufige Daten
preliminary data

Transienter Wärmewiderstand transient thermal impedance

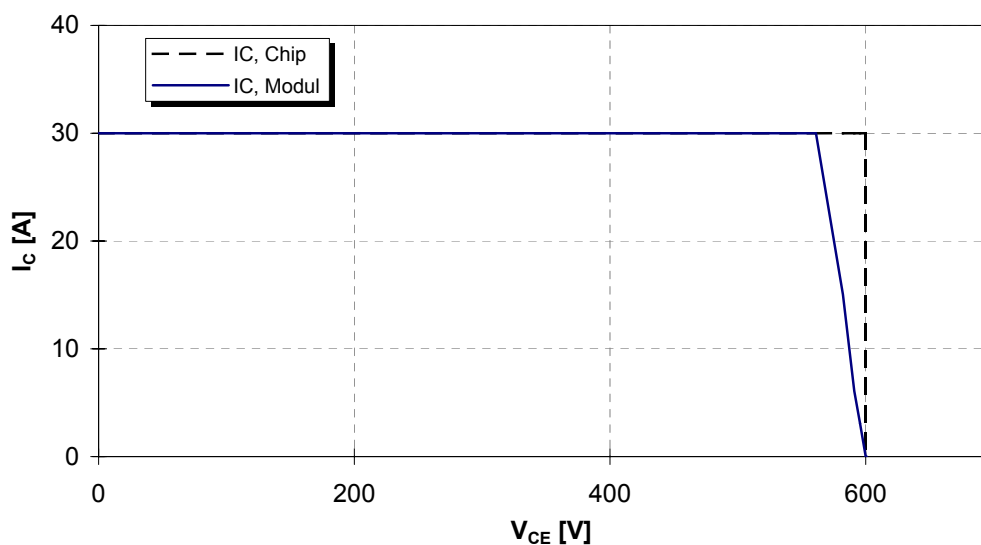
$$Z_{thJH} = f(t)$$



i	1	2	3	4
r_i [K/kW]: IGBT	114,0	380,0	1064,0	342,0
τ_i [s]: IGBT	0,000379	0,00745	0,11319	0,16026
r_i [K/kW]: Diode	192,0	640,0	1792,0	576,0
τ_i [s]: Diode	0,00031	0,00484	0,10644	0,14203

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA) reverse bias safe operation area (RBSOA)

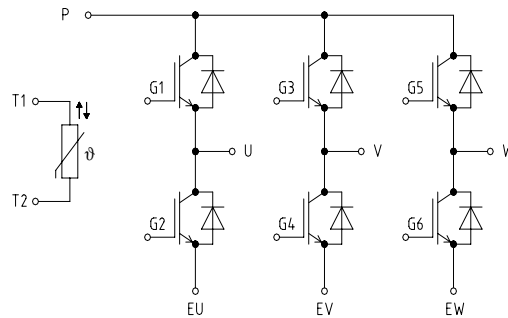
$V_{GE}=15V$, $T_j=125^\circ C$, $R_G = 18 \Omega$



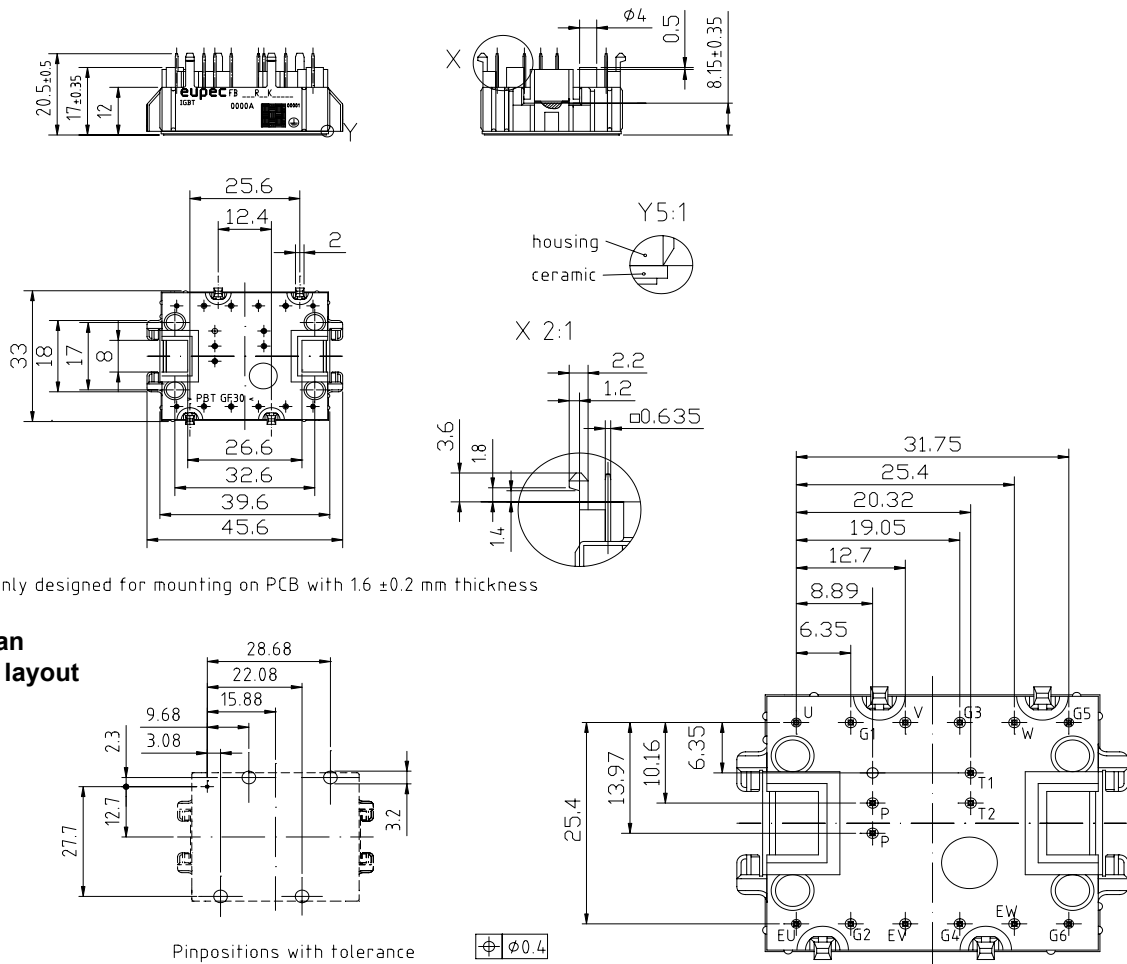


vorläufige Daten
preliminary data

Schaltbild circuit diagram



Gehäusemaße package outline



Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.